The background of the slide is a complex, green-toned pattern of circuit board traces and components, resembling a printed circuit board (PCB) layout. The lines are thin and intricate, forming a dense network of paths and nodes.

Modellgestützte Safety- und Reliability-Analysen auf funktionaler Ebene für Hardware

Master Informatik HAW Hamburg
Grundseminar WS 2014
Arne Maximilian Richter
Vortrag am 28.11.2014



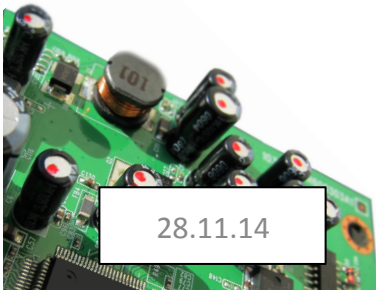
Gliederung



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences



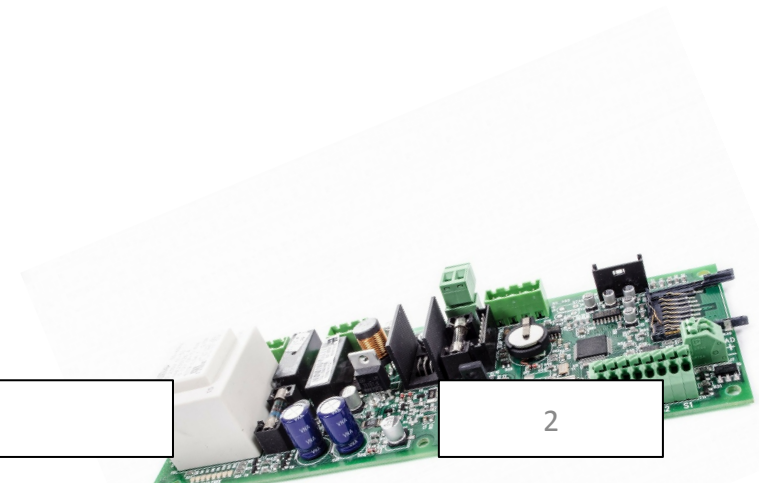
- Vorstellung des Themenbereiches
- Vorstellung der Verfahren
- Subjektive Betrachtung der praktischen Anwendung
- Ausblick in die aktuelle Forschung
- Ziele der Arbeit



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

2



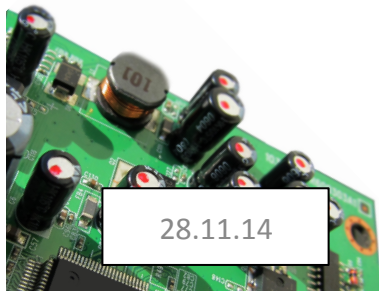


Technische Systeme



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

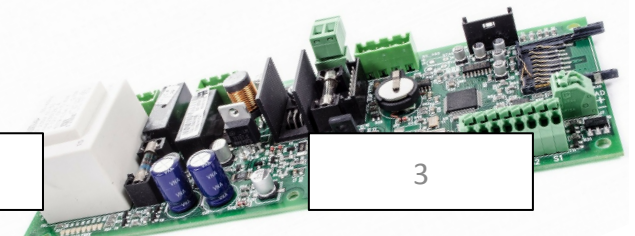
- Technische Systeme teilen Funktionen auf mehrere Komponenten auf.
- Das Zusammenspiel der Komponenten wirkt sich auf die Safety und die Reliability des Gesamtsystems aus.
- Analysen werden verwendet, um das Zusammenspiel zu durchleuchten.



28.11.14

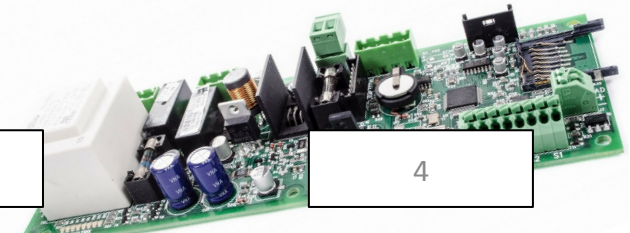
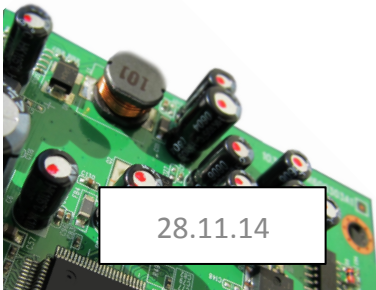
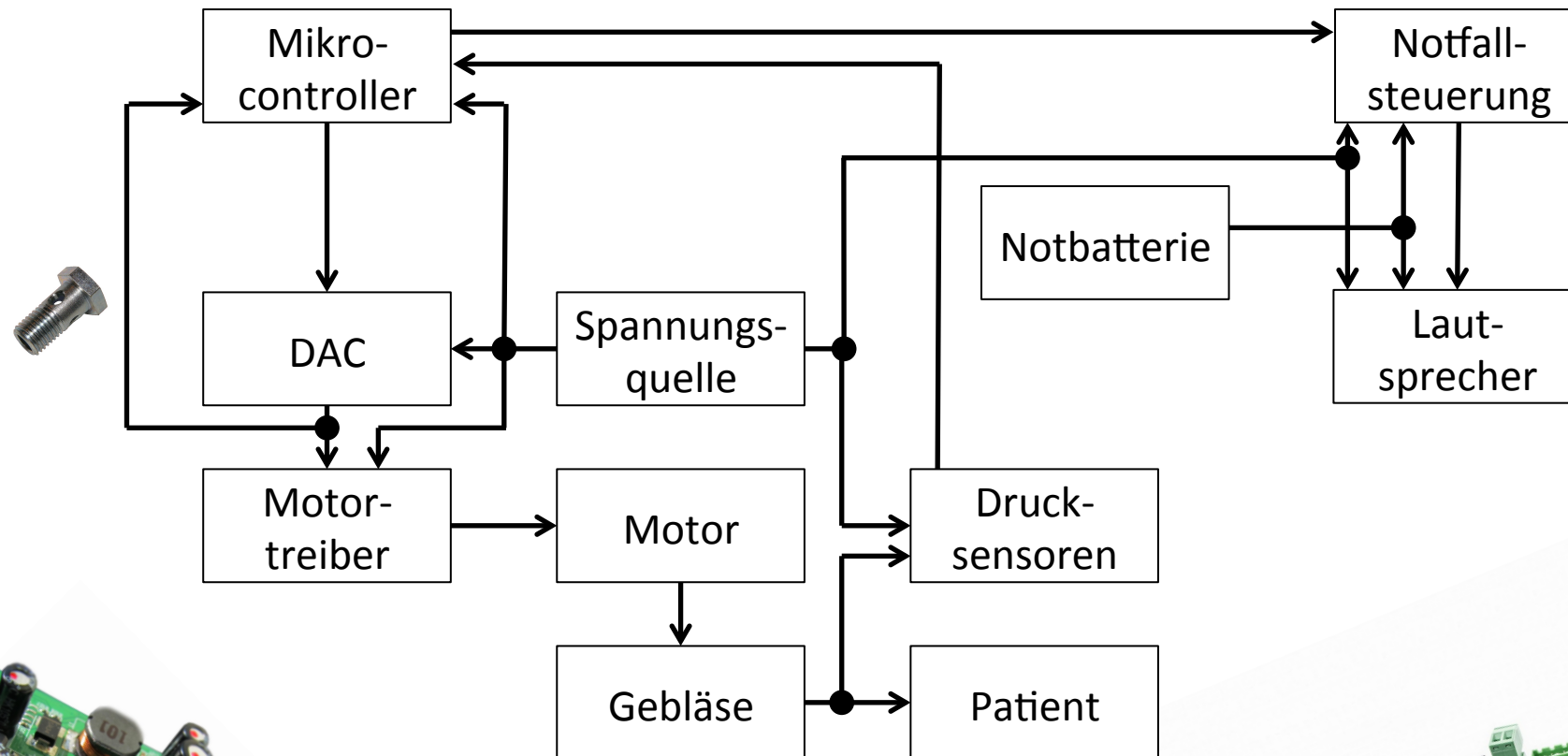
GSM Vortrag Arne M. Richter

3





Beispiel: Beatmungsgerät





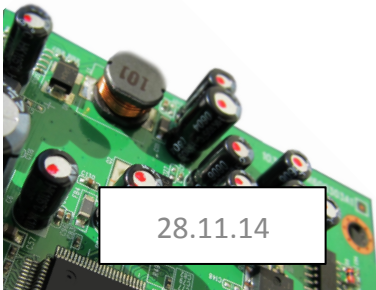
Grundlagen der Analysen



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences



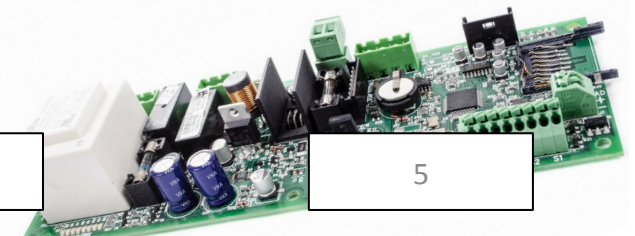
- Anforderungen (vom Kunden, durch Normen, etc.)
- Das System (ein entsprechendes Modell)
 - Aufbau/Struktur
 - Verhalten
- Analysetechniken



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

5





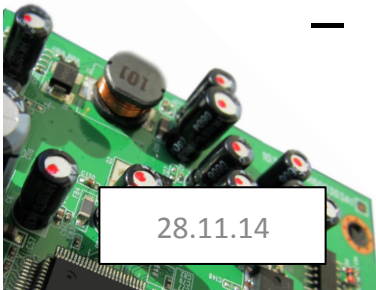
Systemmodellierung



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences



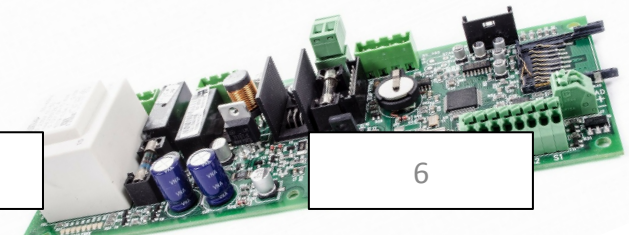
- Textuelle Beschreibungen
 - Fließtext
 - XML
- Mathematische Formeln
- Diagramme, Grafiken, etc.
 - Eigene (Firmen-/Branchen-/Personenspezifisch)
 - UML
 - SysML
- Interessante Aspekte für die Arbeit:
 - Angepasste SysML für die Repräsentation der Verbindungen.
 - Eine XML für die Beschreibung der Zusammenhänge.



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

6



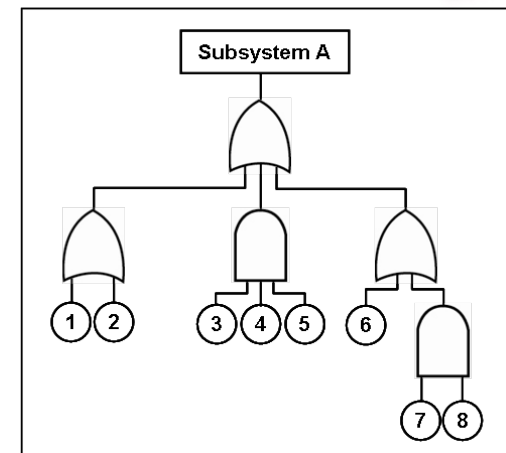


Fault tree analysis (FTA)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

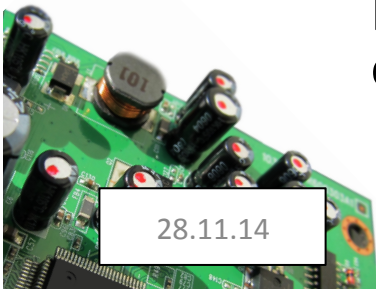
- Betrachtet die Ursachen möglicher Fehler einer Komponente oder Funktion.
- Ursachen werden als Baum dargestellt.
- Kann zu einer Formel umgebaut werden:
Fehler in Subsystem A =
 $((1 \vee 2) \vee (3 \wedge 4 \wedge 5) \vee (6 \vee (7 \wedge 8)))$
- Interessante Aspekte für die Arbeit:
 - Was muss erfüllt sein, damit eine Funktion/Komponente seine Funktion erfüllen kann.



Quelle:

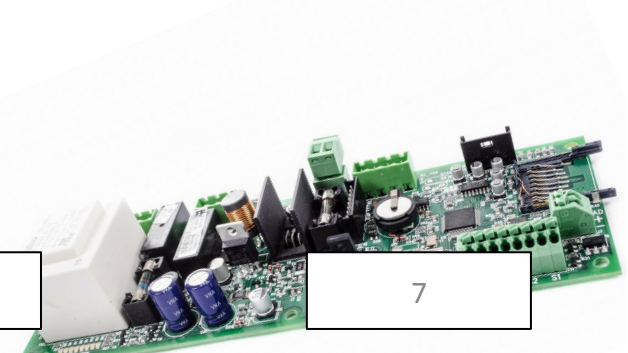
www.en.wikipedia.org

Autor: Wyatts



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter



7



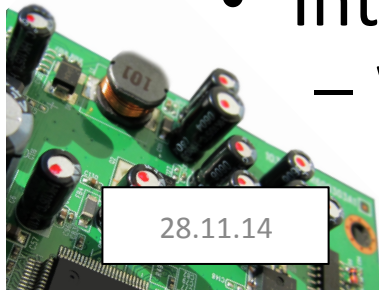
Failure modes and effects analysis (FMEA)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

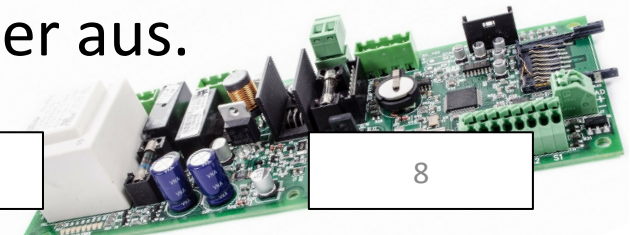


- Betrachtet einen Fehler in einer Komponente oder Funktion.
- Analysiert wird die Auswirkungen der Fehler auf angrenzende Komponenten und Funktionen.
- Wird meistens tabellarisch festgehalten.
- Aktuell in der Forschung:
 - FMVEA – Failure Mode, Vulnerabilities and Effect Analysis [Bondavalli2014]
- Interessante Aspekte für die Arbeit:
 - Wie breiten und wirken sich Fehler aus.



28.11.14

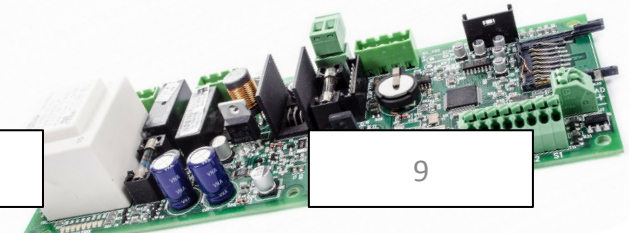
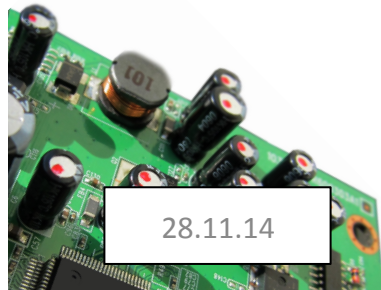
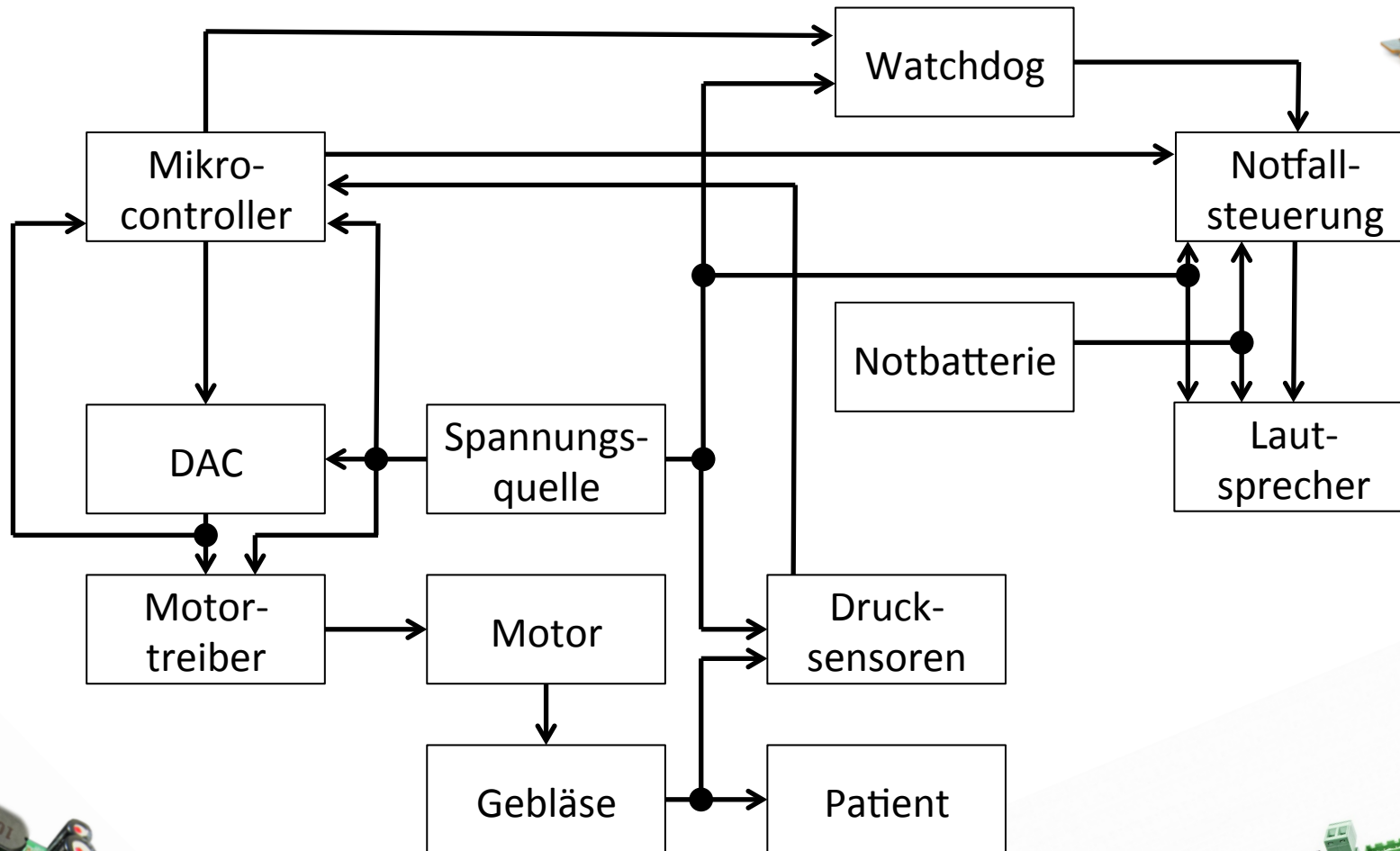
GSM Vortrag Arne M. Richter



8



Beispiel: Beatmungsgerät





Probleme in der Praxis



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

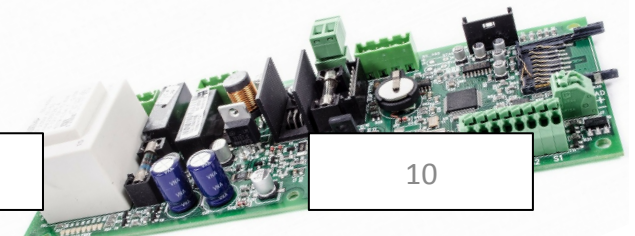
- Analyse- und Modellierungstools sind nicht kombiniert.
- Analysen sind sehr aufwendig (kosten Zeit und wirken sich somit auf das Budget aus).
- Die Analysen benötigen ein gewisses Know-How.
- Zulassungswichtige Analysen werden folglich erst am Projektende durchgeführt.
- Wenn kein offensichtlicher Bedarf besteht werden die Analysen entsprechend weggelassen.



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

10





Kombination aus Analyse und Modell (1)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences



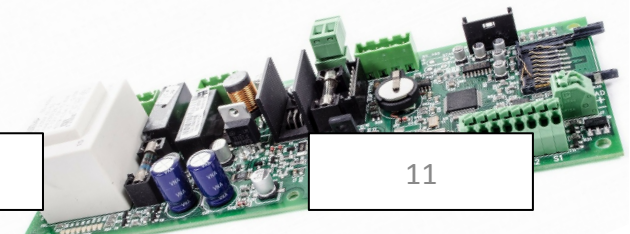
- Die Kombination von Modellen und Analysen ist aktuell Forschungsschwerpunkt.
- [Helle2012] stellt eine Kombination von SysML und Safety-Requirements vor.
- [Lauer2011] stellt eine automatisierte Fehlerbaumanalyse auf Basis der UML vor.



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

11



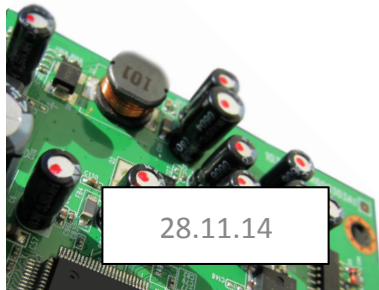


Kombination aus Analyse und Modell (2)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

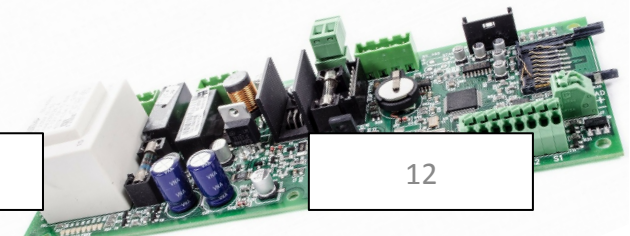
- Das EU-Projekt CRYSTAL beschäftigt sich mit der Zusammenführung von Analysen und Modellierungen.
- Es wurde eine GfSE Gruppe für die Kombination von SysML und Safety-Analysen gegründet.



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

12





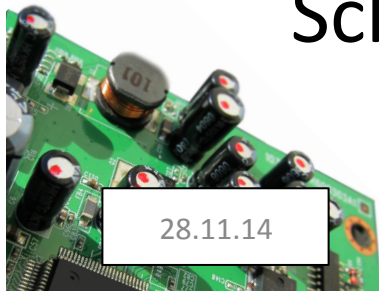
Persönliche Ziele



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences



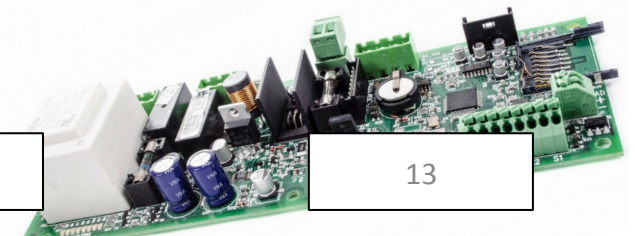
- Eine Kombination aus Analyse- und Modellierungstechnik.
- Die Analyse soll Fälle wie die Analysen im Beispiel und in [Mariani2007] abdecken.
- Sie soll von der Anwendung vergleichbar mit einer Schaltungssimulation in der Schaltungsentwicklung sein.



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

13



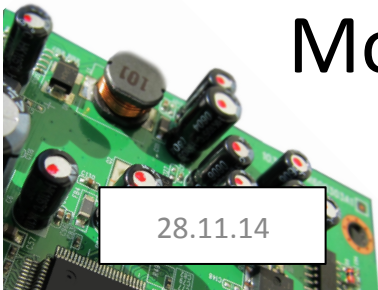


Nächste Schritte



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

- Suchen und erstellen von Anwendungsbeispielen für die Analyse.
- Identifikation und Eingrenzung von Zusammenhängen und Merkmalen, die abgedeckt werden sollen und müssen.
- Definition und Auswahl der Modellierungssprachen.
- Testen der Kombination aus Analyse und Modellierung.

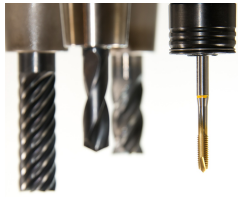


28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

14





Konferenzen, Workshops & Gruppen



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

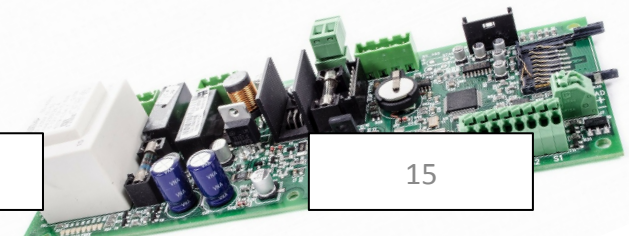
- VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
- GfSE (Gesellschaft für System Engineering)
- ARTEMIS (Advanced Research & Technology for Embedded Intelligence and Systems)
 - CRYSTAL
 - VARIES
- SafeComp (International Conference on Computer Safety, Reliability & Security)



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

15





Literatur (1)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

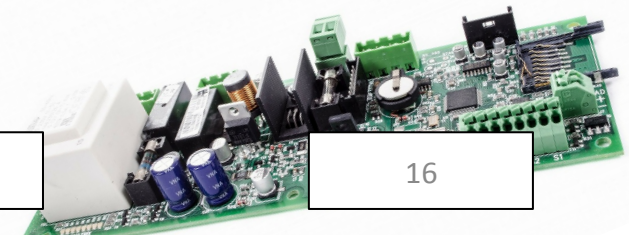
- Storey, Neil: **Safety-Critical Computer Systems**. Addison Wesley Longman. 1996.
- Leveson, Nancy G.: **Engineering a Safer World**. Massachusetts Institute of Technologie. 2011.
- Friedenthal, S., Moore, A., Steiner, R.: **A Practical Guide to SysML**. Elsevier Inc.. 2012.



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

16



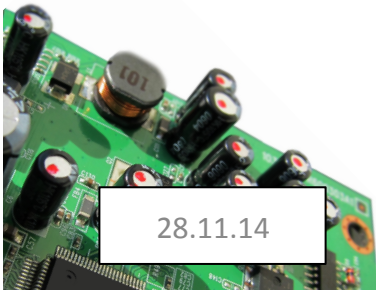


Literatur (2)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

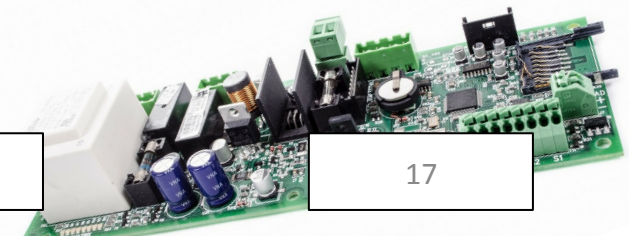
- Dougless, Bruce Powel: **Real-Time UML Workshop for Embedded Systems.** Newnes. 2014.
- Bondavalli, A., Ceccarelli, A., Ortmeier, F.: **Computer Safety, Reliability, and Security.** Springer. 2014



28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

17





Literatur (3)



Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg
Hamburg University of Applied Sciences

- Lauer, C., German, R., Pollmer, J.: **Fault Tree Synthesis from UML Models for Reliability Analysis at Early Design Stages**. ACM SIGSOFT Software Engineering Notes. 2011.
- Helle, Philipp: **Automatic SysML-based safety analysis**. 5th International Workshop on Model Based Architecting and Construction of Embedded Systems. 2012.
- Mariani, R., Fuhrmann, P.: **Comparing dail-safe microcontroller architectures in light of IEC 61508**. 22nd IEEE International Symposium on Defect and Fault Tolerance in VLSI Systems. 2007.

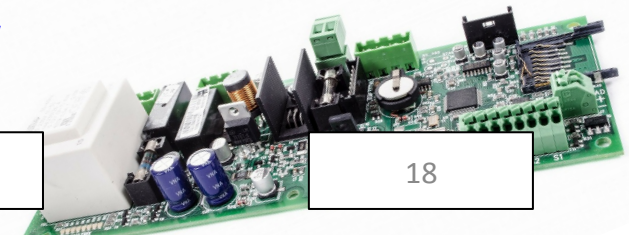
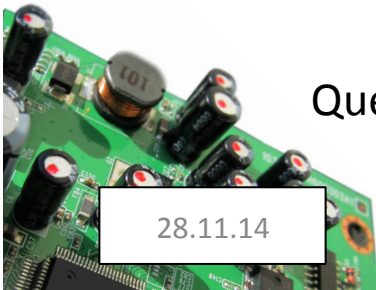


Quelle der Hintergrundbilder: <http://pixabay.com/>

28.11.14

GSM Vortrag Arne M. Richter

18



The background of the slide is a complex, green-toned circuit board pattern. It features a dense network of thin lines representing traces, with various geometric shapes like circles and squares representing components or vias. The pattern is more intricate and detailed in the upper and lower portions, with a central area where the lines are more widely spaced.

Danke für die Aufmerksamkeit!